

## 08 日本国特許庁(JP)

の特許出願公開

平2-186876

## ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

@Int. Cl. \*

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成2年(1990)7月23日

H 04 N 1/40 101 D 6940-5C

# G 06 F 15/68

400 A 6940-5C 8419-5B

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全8頁)

59発明の名称

画像処理装置

创特 願 平1-6514

22年 願 平1(1989)1月13日

70発 明 客 片 Ш 昭 宏 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

田 勿発 明 者 個発 明 者 河 村 良 倌 尚 等 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

包出 頣 キヤノン株式会社 人

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

個代 理 人 弁理士 丸島

#### 1. 発明の名称

画像処理装置

#### 2. 特許請求の顧用

画 衆 データを入力する 手段と、前記入力手段 から入力した注目画素データ及び前記注目画素 データの近傍の画案データから前記注目画案デー タのエツジ量及び前記注目画素データの孤立度 を識別する識別手段と、前記注目画素データに 対してエツジ強調処理を行うエツジ強調手段と、 前記注目画素に対して平滑化処理を行う平滑化 手段と、前記識別手段による識別結果に従って 前記エツジ強調手段、前記平滑化手段のいずれ かを選択する選択手段とを有したことを特徴と する画像処理转費。

## 3. 発明の詳細な説明

## < 発明の風する分野 >

本 発 明 は デ ジタル 復 写 機 、 デ ジタルフ ア ク シ ミ リ等に用いられる断像処理装篋に関し、特に画像 の特徴を識別し、その特徴に応じ良好な画像を得 ることができる画像処理装置に関する。

## <従来技術>

従来より、デジタル機器に於いて、中間調の画 像を出力する場合、2~4値のデイザ法による階調 表現法が用いられている。これはデイザ法のハー ドウエア構成が容易なこと、及び画質が安定して いる事等の理由に基づいている。

## < 発明が解決しようとしている課題 >

網点写真原稿を組織的デイザ法により置子化処 理し、晒像出力した場合、網点の周期性とディザ 関値マトリツクスの周期性とにより着しいビート (モアレ) が発生する。このモアレはデイザ脳値が ファッティング型と呼ばれる閾値マトリックスの 時に顕著に現われる。このモアレ縞の発生を抑制 する一手法としてランダム・デイザ法による出力 や網点内の平均濃度値が入出力画像間で一致する ようにした方式等があるが、いずれも記録出力さ れたドツトが周期的再概点化されておらず、独特 のテクスチヤ構造を呈し、且つ配録装度の周波数 特性の影響を受け易いといった欠点があった。

又、原稿全域にわたり、同一のデイザ法による 再生処理を行った場合、網点面像ではモアレかる 生し、文字部分ではエツジが切れ切れになな いった欠点が生じる。このため、 面像を といった ののため、 面像を といる。 といる。 といるののは ななれている。 しかしながら、 網点面像です。 ななはている。 とが因のなったた ななはでいる。 とが因のなったた ななはでいる。 とが因のないできず、 といったを はないないのである。 といった。

<課題を解決するための手段及び作用>

本発明によれば晒素データを入力する手段という。本発明によれば晒素データを入力する手段という。自動素データの近傍の断葉データの記記を開発がある。自動素がよりの近角を開発を開発を開発を開発を開発を開発を開発を開発して、発展を開発を開発して、発展を開発を開発して、発展を開発を開発した。

孤立性検出器 12 における網点画像の検出法としては、単位面積内の各画業について孤立性を求め、 それらの合計値がある一定関値以上となる領域を 概点領域とする方法を用いる。一般に網点画像は その複数が増す程、単位面積内に含まれる孤立 を選択する選択手段とを設けることにより、入力 画像の特性を確実に識別でき、この識別結果に応 じてエツジ強調手段又は平滑化手段のいずれかを 選択し処理するので、入力画像に最適な再生処理 を行うことができる。

< 実施例 >

以下図面を参照して本発明の実施例を詳細に説明する。

第1図は本実施例における画像処理装置のブロツク図であり、図中10は例えばCCD等のセンサを有し、このセンサより原稿を読取り、複数ビットからなる多値の画像データを出力する画像焼取ののである。尚、このセンサはラインセンサであり、原稿を電気的にライン方向(主走査方向)に走査して原稿全体を読取るものである。

11は画像鏡取部13に続取られた画像データを 保持するためのラインメモリ、12は画像データを 2値化し2値化された注目画素のデータとその近傍 の画像データから画像の孤立度を算出する孤立性

ドットが増大するので、孤立性がある関値以上になる領域は網点領域と識別できる。本実施例においては、孤立性検出器 1 2 内で、画像データを 2 値化し、その 2 値データを用いる。

第2図は囲素の配列を示した図である。中心囲素 位置を (i, j) とした時の (i, j-2), (i, j+2), (i-2, j), (i+2, j) の 4 回素と (i, j) 面 素をそれぞれ a, b, c, d, x とすると、孤立仕 Sijは、

S<sub>i,j</sub> = a ④ x + b ⊕ x + c ⊕ x + d ⊕ x ··· (1) (個し、④は排他的論理和)

で表わされる。この 5 × 5 のマトリクスを用いて得られる S t j を第 3 図に示した 7 × 7 マトリクスの 4 9 画案について求めることにより、注目画案 ( m , n ) の 孤立性を検出することができる。

つまり、現在処理しようとしている画条位度を (m, n)とした場合の画素位置が

(m+p, n+q)

 $\left\{ \begin{array}{l} p = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 \\ q = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 \end{array} \right.$ 

持開平2-186876 (3)

である 4 9 画索分のそれぞれについて、( 1 ) 式の S ( ) が計算され、その合計値

SUM =  $\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} S_{i,j}$ 

が孤立性検出器12の出力となる。

尚、孤立性検出器 1 2 は本件出願人が出額した特開昭 6 1 - 157 15 6 号公報、特開昭 6 1 - 157 15 8 号公報に説明されているので詳しい説明は省略する。

第4図は各網点線数の一様な画像を400dpiのスキヤナで読み取り、その画像に対して孤立性検出 12の出力を縦軸に、網点線数を横軸にとってがまった。これにより網点数 150までは孤立性検出器の出力が高くなることがわかる。尚、孤立ドットの認識方法、標本化の解像度等により、高い網点線数においては逆に孤立性を検出できなくなり、第4図に示すように、孤立性検出器の出力は低下する。しかしながら、この様な高いスクリーン線数ではモアレは発生しにくく、間級とはならない。

めである。

かかるフイルタの周波数特性の解析解は一般的 に知られている様に、

一次散分フィルタ:

 $Y_{1}(f) = C_{1} \sin(2\pi a f) \operatorname{sinc}(b f)$  ... (2)

二次微分フィルタ:

 $Y_{2}(f) = C_{2}[l_{1}b_{2}sinc(b_{2}f)]$ 

 $-21_2 b_1 \cos(2\pi fa) \operatorname{sinc}(b_1 f)$  ... (3)

で安される。

第7 図は前述(2)、(3)式のフィルタの数値解析例を示した図である。(a)は二次微分フィルタを用いた時で、(3)式のそれぞれの係数を1, = 2, l₂ = -1, a = b₁ = b₂ とした時のものである。(b)は二次微分フィルタで、(3)式のそれぞれの係数を1, = 2, l₂ = -1, a = 2 b₁, b₁ = b₂ とした時のものである。(c)は一次微分フィルタを用いた時で、(2)式の係数をa = 2 b とした時のものである。第8 図は第7 図に示した(a),(b),(c)それぞれのフィルタの形状を示した図である。第7 図のフィルタの特性から一次微分空間フィルタ

第5図は、網点・文字及び写真の空間周波数分布 を模式的に示したものである。下側の機軸に各線 数の網点のスクリーン角が0度及び45度の一次高 調波のピーク位置を示す。

尚、第 5 図の積軸の(ℓ p / m m )は(ラインペア/m m 〕を示しており、ℓ p は第 3 図に示した切く2 画素を表わしている。又、第 6 図は網点数 1 0 0 の場合の空間周波数の分布を示したものである。第 5 図から解るように網点線数・スクリーン角度によりかなり広範囲に分布している。図から文字・細線と関心を持つ弁別フィルタが必要となる。このフィルタは第 7 図の(c)に示すものとなるが、これについては後で述べる。

第6図は各種エツジ検出フィルタの一般的な一次元モデルを示す。(A)は一次微分フィルタ、(B)は二次微分フィルタを示し、カーネルは 0, ± 2\*(n=0, 1, 2, ...)の値をとる様にされている。これはハードウエア化を容易にするためで、係数の乗算が信号のシフト演算で出来るようにするた

の方が二次微分フィルタよりも同じカーネル・サイズであればより低周波側に透過帯域特性のピークがある事が分る。従って、第7図の(c)のフィルタを用いることでエッジ抽出を行うことができる。しかも5×5のカーネル・サイズの一次微分フィルタを用いる事により400dpiのサンプリング密度で前述の2ℓp/mm程度の弁別フィルタを設計することが可能となり、文字細線部のエッジ抽出ができる。

本実施例中のエッジ検出器 13 には、上述の 5×5 のカーネル・サイズの一次 微分フイルタが用いられており、このフイルタの出力がエッジ検出器 13 の出力となる。(ここでは & 値出力 ( & は 2 以上の 多値データ) としている。)

以上述べた2つの画調抽出の為の物理量(エッジ 検出器13の出力及び孤立性検出器12の出力)は、 その特徴が強ければ強い程大きい値、いわゆる多 値出力となる。

抽出した特徴量の値から像修正を行う処理のルー ルは以下の通りである。

## 特別平2-186876 (4)

ルール 1: エッジ検出器 13 の出力値が大きければエッジ強調処理を強くする。

ルール 2: 孤立性検出器 12の 出力が大きければ 平滑化処理を強くする。

上記ルールに従い平滑化処理又はエツジ強関処理のいずれかを選択するとともに、それぞれの処理における処理の割合を設階的に切換りえていく。本実施例においては、ハードウエアの規模も考慮して2つの平滑化処理、つまり弱い平滑化処理を行う場合と行わない場合とするが、平滑化処理を行う場合と行わない場合とするが、平滑化処理を行う場合と行わない場合とするが、平滑化処理を行う場合と行わない場合とするが、平滑化処理を行う場合と行わない場合とするが、平滑化処理を行う場合と行わない場合とするが、平滑化処理を行う場合と行わない場合とするが、エッジ検出器13の出力に応じて選択的に使用する方式を用いる。

次に、前述の孤立性検出器 1 2 及びエッジ検出器 1 3 の各多領出力の情報から推論器 1 4 にてそのブロックが何であるかを推論する。かかる推論器 1 4 の構成は最終的には LUT (look-up table) へ落される。推論器 1 4 の出力は平滑化/エッジ強

変動する。従って、上記に限るわけではない。

第9図は平滑化/エッジ強調回路 1 5 のブロック図である。スムージング回路 1 8 では第 1 0 図に示された係数によりスムージングが行われる。また、エッジ強調回路 1 9 では第 1 1 図に示された係数によりエッジ強調がなされ、エッジ強調処理されたデータとそのデータに乗算器 2 0 において 0 . 5 倍されたデータがセレクタ 2 1 に送られる。ここでは図示していないがエッジ強調、スムージングに対対でないがエッジ強調、スムージングに対対である。ここでは図してたたみ込み積分を行うため、例えば 4 ラインパカス

セレクタ21では推論器14からの2ビットの信号に応じて前述の表に示すような処理、例えばスムージングが選択されれば信号201か2値化回路16に出力され、強いエッジ強調が選択されれば信号202が、また弱いエッジ強調が選択されれば信号203か2値化回路6に対して出力される。2値化回路16ではセレクタ21から送られてきたそれぞれの面調に対して処理されたデータを所定の

関回路 15 へ送られる。これは前述の如く4 つの処理から選択されるのであれば推論器からの出力 bit 数は 2 bit となる。エッジ検出器 13 の出力値を l 値、孤立性検出器 12 の出力値を k 値とすると、推 論器 の全状態数は k× l となる。今回は簡単の為 k= l = 2 を用いた。この時の処理形態を表に示す。

贵

孤立性検出器出力	エツジ検出器出力	処 理 内 容	
Н	н	スムージング	
н	î.	スムージング	
Ĺ	н	強いエツジ強調	
L	L	弱いエツジ強調	

ここで k = ℓ = 2 とするには、孤立性検出器 1 2 からの出力を関値 T = 4 5 で 2 値化 して 1 ビット出力とし、また、エッジ検出器 からの出力も同様に関値 T ₂ = 48 (但し、エッジ検出器 からの出力が9 ビットの場合)で 2 億化して 1 ビット出力とする必要がある。上記の関値は、2 値化時の条件により

ディザマトリクスでディザ処理する。尚、2 値化回路 16 の構成は既に公知であるので詳細な説明は省略する。

第12図に読みとりを400dpi、2億化時のデイザマトリクスを4×4の網点型とした場合のスムージングフィルタとエッジ強調フィルタの空間周波数特性を示す。

ここで、スムージングフィルタは第9図のスムージングフィルタは第9図のスム第9図のエッジ強調回路19で用いられるフィルタである。モアレを顕著に引きおこす空間周波数は第5図に示した如く4ℓp/mm付近なので、この付近なので、この付近なので、この一例を第10図に示すっまた、モアレを抑制するように(読み取りを設定されている。とり除くように(読み取りが成立をで発生する周波数領域をとり除くように)構成されていれば上記に限らない。

第11 図にエッジ強調フイルタの一例を示す。文字や細線を重点的に強調するために、中高域強調

## 特閒平2-186876 (5)

となっている。また、エツジ強調フィルタも文字 や細線を強調できるものであれば、上配に限らな い。

以上説明したように、網点と細線の持つ空間周波数の違いとドットの孤立性から顧問を識別するので正確に画調を識別できる。もして、その識別結果に基づき細線のエッジのみを強調し網点部分は平滑化することにより、デイザの影響を受けない細線の再現とモアレの発生しない網点画像の再現を可能にしている。

しかも、観点又はエッジの割合に応じて平滑化 又はエッジ強弱の割合を変えるので、原稿函像に 忠実な画像を再現することができる。 又、 リアル タイム処理を行うので、 高速な画像処理を行うこ とが可能となる。

尚、本実施例では平滑化の割合を2段階及びエッ ジ強調の割合を3段階としたが、更に多くの段階を 設けることも可能である。

#### <発明の効果>

以上説明した如く、本発明によれば、入力画像

第 1 0 図はスムージングフイルタを示した図、 第 1 1 図はエツジ強調フイルタを示した図、

第12図はスムージングフイルタとエッジ強調フイルタの空間周波数の特性を示した図である。

図中、10は画像焼取部、11はラインメモリ、12は孤立性検出器、13はエッジ検出器、14は推論器、15は平滑化/エッジ強調回路、16は2億化回路、17はブリンタ、18はスムージング回路、19はエッジ強調回路、20は乗算器、21はセレクタである。

出願人 キャノン株式会社 代理人 丸 島 儀 一 際信義 の 晒 関 を 確 実 に 織 別 で き、こ の 織 別 結 果 に 応 じ て エ ツ ジ 強 舞 手 段 又 は 平 滑 化 手 段 の い ず れ か を 選 択 し 処 理 す る の で 、 入 力 闘 像 に 最 適 な 再 生 処 理 を 行 う こ と が で き る 。

## 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例である画像処理装置の ブロック図、

第2図、第3図はドットの孤立性の検出を説明するための図、

第4図は網点の線数に対する孤立性検出器の出力を示した図、

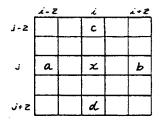
第5図は網点、文字、写真の空間周波数の分布を示した図、

第 6 図はエツジ検出フィルタの一次元モデルを示した図、

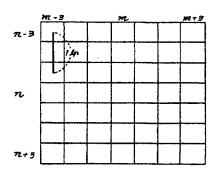
第7図はフィルタの数値解析例を示した図、

第8図は第7図に示したフィルタの形状を示した 図

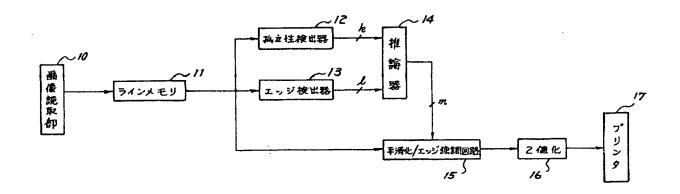
第9図は第1図の平滑化/エッジ強調回路の詳細を示した図、



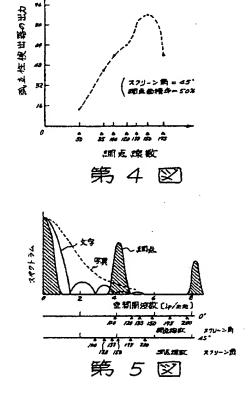
第2図

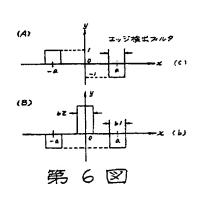


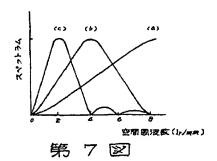
第3図



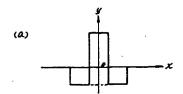
第 / 図



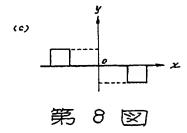




# 持開平2-186876 (7)



(b)		
	LJ	

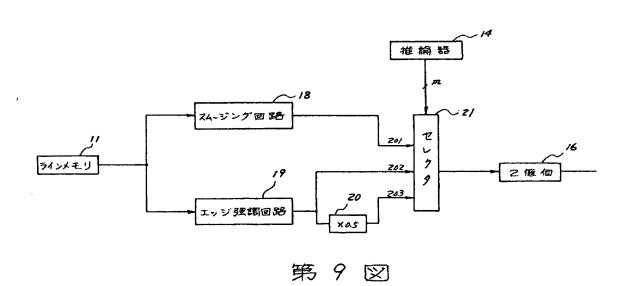


1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1

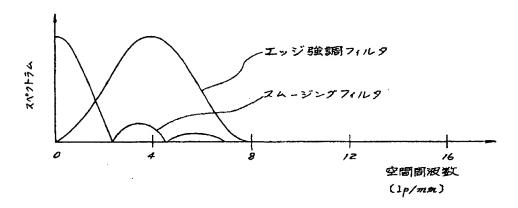
第 10 図

-/	0	0	0	-1
0	0	0	0	0
0	0	4	0	0
0	0	0	0	0
-1	0	0	0	-/

第 11 図



-515-



第 12 図